## 特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 PKHF05004	今後の手続きにつ	については、様式PCT/IPEA/416を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP2005/000420	国際出願日 (日.月.年) 14	. 01. 2005	優先日 (日.月.年) 18.	02.2	2004			
国際特許分類(I P C) Int.Cl. H01L33/00(2006.01), C23C14/08(2006.01), C30B29/16(2006.01)								
出願人(氏名又は名称) 学校法人早稲田大学								
<ol> <li>この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。</li> <li>この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。</li> </ol>								
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ご 附属書類は全部で ページである。								
新工されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)								
第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙								
b. 電子媒体は全部で			(電子媒体の利	重類、数	を示す)。			
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)								
4. この国際予備審査報告は、次の内容を								
│ 	告の基礎							
第11欄 優先権								
	:又は産業上の利用す	可能性についての国際予	が備審査報告の不作成					
第IV欄 発明の単一性の								
第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付								
けるための文献及び説明  「第VI欄 ある種の引用文献								
<ul><li>第VI側 ある性の引用文献</li><li>第VII欄 国際出願の不備</li></ul>								
第12								
国際予備審査の請求書を受理した日		国際予備審査報告を						
国際予備審査の請求書を受理した日 19.12.2005		· ·	作成した日 4.2006	_				
19. 12. 2005		07.0	4. 2006	2 K	9609			
·		· ·	4. 2006	2 K	9609			

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

第	I欄	報告の基礎
1.	言語	に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
		出願時の言語による国際出願
	1	出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		国際調査(PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
		国際公開(PCT規則12.4(a))
		国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))
9	- m	報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され
۷.		報告は「記め山願音類を基礎とした。 (伝第6米(F C 114米)の規定に基づく命事に応替するために提出され    替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	, = ,	
	V	出願時の国際出願書類
	3	明細書
	33	切种音
		第    ページ、出願時に提出されたもの
		第       ページ*、       付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第       ページ、出願時に提出されたもの         第       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		請求の範囲
		第 項、出願時に提出されたもの
		第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第
		図面
		第 ページ/図 、出願時に提出されたもの
		第 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第       ページ/図、出願時に提出されたもの         第       ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの         第       ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		配列表又は関連するテーブル
	*****	配列表に関する補充欄を参照すること。
3.		補正により、下記の書類が削除された。
		www. protocom to
		明細書     第       請求の範囲     第       項
		3: 明がり単四
		配列表(具体的に記載すること)
		<b>配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)</b>
4	gnng	この却化は、技力期(マニ) もとる)マーこの却化(マ茶はさいようの) エファニ) もはてば ((底は)マネ))より用二の然田も初
4.	\$i	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		明細書 第 ページ
		明細書     第       請求の範囲     第       図面     第       ページ/図
		# In Mark (具体的に記載すること)
* 4	4. 13	こ該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

1	見解

新規性(N)	請求の範囲       1-8	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 <u>1-8</u>	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-8</u> 請求の範囲	有 無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1: HARWIG, T., et al., "Electrical properties of  $\beta$ -Ga $_2$ O $_3$  single crystals. II", In: Journal of Solid State Chemistry, 15 January 1978, Vol. 23, pp. 205-211

文献 2:HARWIG, T., et al., "Electrical properties of  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> single crystals", In: Solid State Communications, 1976, Vol. 18, pp. 1223-1225

請求の範囲1-4, 6-8に係る発明は、国際調査報告で引用した上記文献1, 2により新規性を有さない。文献1, 2にはそれぞれ、 $Ga_2O_3$ 単結晶にIV族元素であるZrをドープすることにより低抵抗化すること、及び、 $Ga_2O_3$ 単結晶にII族元素であるMgをドープすることにより少なくとも $1\times10^3\Omega$ cm以上に高抵抗化することが記載されている。また、Zrドープの $Ga_2O_3$ を加熱することにより $1\times10^2\Omega$ cm以下に低抵抗化することも示されている(特に文献1FIG.1参照)。

文献 3: UEDA, N., et al., "Synthesis and control of conductivity of ultraviolet transmitting  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> single crystals", In: Applied Physics Letters, June 30, 1997, Volume 70, Issue 26, pp. 3561-3563

請求の範囲 1-5 に係る発明は、国際調査報告で引用した上記文献 3 により新規性を有さない。文献 3 には、G a  $_2$   $O_3$  単結晶にV 族元素である S n をドープすることにより 1  $O^{-9}$  から 3 8  $\Omega^{-1}$  c  $m^{-1}$  の範囲で導電率を制御し得ること、導電率が 3 O  $\sim$  3 8  $\Omega^{-1}$  c  $m^{-1}$  程度において、キャリア濃度が  $5 \times 1$   $O^{-18}$  c  $m^{-3}$  の例等が記載されている(特に文献 3 第 3 5 6 2 頁右欄及び F I G. 2 参照)。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V. 2. 欄の続き

文献 4: TOMM, Y. et al., "Floating zone growth of  $\beta$  -  $Ga_2O_3$ : A new window material for optoelectronic device applications", In: Solar Energy Materials & Solar Cells, February 2001, Vol. 66, pp. 369-374

請求の範囲 1-3 に係る発明は、国際調査報告で引用した上記文献 4 により新規性を有さない。文献 4 には、G a  $_2$   $O_3$  単結晶に G e 又は T i をドープすることにより導電率を制御することが記載されている。

文献 5: FRANK, J., et al., "Electrical doping of gas-sensitive, semiconducting  $Ga_2O_3$  thin films", In: Sensors and Actuators B: Chemical, August 1996, Vol. 34, pp. 373-377

請求の範囲 1-3, 6-7 に係る発明は、国際調査報告で引用した上記文献 5 により新規性を有さない。文献 5 には、G a  $_2$   $O_3$  単結晶に Z r , M g Z は T i E ドープすることにより導電率を制御することが記載されている。

文献 6: US 2003/0107098 A1 (OTA et al.) 2003.06.12, ABSTRACT, [0046], [0055] - [0056], TABLE 1

請求の範囲 1-3 に係る発明は、国際調査報告で引用した上記文献 6 により新規性を有さない。文献 6 には、G a  $_2$   $O_3$  単結晶に S n,G e,S i,T i,Z r,H f,V,N b,T a,C r,M o,T i 等をドープすることにより導電率を制御することが記載されている。

文献 7: US 2004/0007708 A1 (ICHINOSE et al.) 2004.01.15, [0038]-[0044]

請求の範囲 1-8 に係る発明は、国際調査報告で引用した上記文献 1-7 により進歩性を有さない。文献 7 には、 $Ga_2O_3$  単結晶にCu, Ag, Zn, Cd, Al, In, Si, Ge, Sn 等を微量加えることにより、格子定数やバンドギャップを制御することが記載されている。そして、前記元素を加えることにより  $Ga_2O_3$  単結晶の導電性をも制御できることは、当業者であれば上記文献 1-6 より明らかであり、その導電率及びキャリア濃度については、ドーパント濃度等を制御することにより当業者が適宜設定し得た設計的事項と認められる。